Family list

1 application(s) for: JP2000109979

SURFACE TREATMENT METHOD BY DC ARC DISCHARGE PLASMA

PLASMA Inventor: OKUI TOKUJIRO Applicant: OKUI TOKUJIRO

EC:

IPC: H05H1/24; C23C16/27; C23C16/50; (+5)

Publication info: JP2000109979 (A) — 2000-04-18

Data supplied from the esp@cenet database ---

SURFACE TREATMENT METHOD BY DC ARC DISCHARGE PLASMA

Publication number: JP2000109979 (A)
Publication date: 2000-04-18
Inventor(s): OKUI TOKUJIRO
Applicant(s): OKUI TOKUJIRO

Classification:

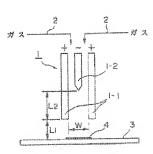
- international: H05H1/24; C23C16/27; C23C16/50; H05H1/24; C23C16/26; C23C16/50; (IPC1-7): C23C16/50; H05H1/24

- European:

Application number: JP19980282521 19981005 Priority number(s): JP19980282521 19981005

Abstract of JP 2000109979 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a surface treatment method of arc discharge plasma capable of treating only an objective region on a substrate and complying with an enlarged treatment area with a simple means. SOLUTION: In a method in which gas 2 for discharge and for treatment is supplied between two electrodes 1 to impress DC vottage, a surface treatment is conducted using the plasma with arc discharge generated between electrodes, the surface treatment is conducted by a method in which a plasma generating source is moved for a fixed substrate 3 or a method in which the plasma generating source is fixed and a substrate side is moved.



Data supplied from the esp@cenet database --- Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-109979 (P2000-109979A)

(43) 公曜日 平成12年4月18日(2000.4.18)

The state of the s				
(51) Int.Cl.7	微別記号	F I	テーマコート*(参考)	
C 2 3 C 16/50		C 2 3 C 16/50	4 K 0 3 0	
H 0 5 H 1/24		H 0 5 H 1/24		

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

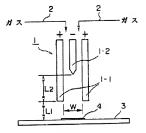
(21)出職番号	特簡平10-282521	(71)出版人 000121545
(may primary)		奥井 徳次郎
(22) 月曜日	平成10年10月 5日(1998, 10.5)	大阪府豊中市新千里南町3丁目3番 C10 一204号
		(72)発明者 奥井 徳次郎
		大阪府豊中市新千里南町3丁目3番 C-
		10-204号
		(74) 代理人 100073900
		弁理士 押田 良久
		Fターム(参考) 4K030 AA03 AA04 AA06 AA10 AA11
		AA13 AA16 AA18 AA24 BA01
		BA08 BA18 BA28 BA29 BA37
		BA38 BB03 BB12 CA07 FA01
		GA12 GA14 KA16 KA30 KA41

(54) [発明の名称] 直流アーク放電プラズマによる表面処理方法

(57)【要約】

【課題】 基板上の目的とする領域のみに処理を施すこ とができる上、簡易な手段で処理面積の大面積化にも十 分に対応できるアーク放電プラズマによる表面処理方法 の提案。

【解決手段】 2つの電極間に放電用および処理用ガス を供給し直流電圧を印加することにより該電極間に発生 するアーク放電によるプラズマを用いて表面処理する方 法であって、固定された基板に対して前記プラズマ発生 源を移動させる方式、または前記プラズマ発生源を固定 し基板側を移動させる方式により表面処理することを特 徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 2つの電極間に放電用および処理用ガス を供給し直流電圧を印加することにより該電極間に発生 するアーク放電によるプラズマを用いて表面処理する方 法であって、固定された基板に対して前記プラズマ発生 源を移動させる方式、または前記プラズマ発生源を固定 し基板側を移動させる方式により表面処理することを特 徴とする直流アーク放電プラズマによる表面処理方法。 【請求項2】 前記プラズマ発生源を複数並設して表面 処理することを特徴とする請求項1記載の直流アーク放 電プラズマによる表面処理方法。

【請求項3】 前記プラズマ発生源または基板をプログ ラム制御で移動させることを特徴とする請求項1または 2記載の直流アーク放電プラズマによる表面処理方法。 【請求項4】 前記基板とプラズマ発生源との相対位置 を変化させるか、または複数のプラズマ発生源のうちい ずれかを選択して通電することにより、任意の領域を表 面処理することを特徴とする請求項1乃至3のうちいず れか1 項記載の直流アーク放電プラズマによる表面処理

【請求項5】 前記放電用および処理用ガスとして、S 1H4 , SiCl4 , SI2 Cl6 , CH4 , C 3 Ha, TEGa, TiCl4, NH3, N2, B F3 . O2 . CF4 . C2 F6 . Cu (DPM) 2 . P H3, C3 F8, C4 F8, F2, NF3, Ar, H, 等のガスを用いたことを特徴とする請求項1乃至4のう。 ちいずれか1項記載の直流アーク放電プラズマによる表 面処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラズマを用いた 固体表面処理技術に係り、より詳しくは2つの電極間に 直流電圧を印加することによるアーク放電プラズマによ り表面処理する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、プラズマを用いた固体表面処理技 従く大面積アモルファスシリコン太陽電池の高速かつ連 練製造技術等)としては、平行平板型の高周波グロー放 電を用いたプラズマによる方法(プラズマCVD法)が 採用されている。この方法は図9にその概要を示すごと く、真空排気可能な容器11内に互いに対向設置した一 対の平行平板型の電極12、13間に、処理用ガスおよ びその他のガスとの混合ガスを供給し該電極間に電源1 5にて高周波電圧を印加して電極間をアラズマ状態にす ることにより、一部のガスを分解し、一方の電極13に 取付けた基板16上に分解生成物を作用させて薄膜堆 精、エッチング、表面改質等の効果を得る技術である。 なお、14は電源15のインピーダンスとプラズマを伴 った平行平板型の電極12、13のインピーダンスの整 合を取るための整合器である。高周波電圧の周波数とし

ては、13、56MHzが広く用いられている。

【0003】上記のプラズマを用いた固体表面処理技術 の特徴としては、以下に記載する3点があげられる。 の平行平板型の電極の面積を大きくすることにより容易 い処理面積の大面積化が可能である。

②直流放電では基板や堆積物が絶縁物である場合に放電 が維持されないのに対し、高周波では基板や堆積物の導 電性に依存しないこと。

(3)高層波雷圧の周波数をより高層波にするか、もしくは パルスにすることにより処理品質が向上する場合がある (例えばアモルファスシリコン太陽電池の場合には光電 変換効率が向上する等)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記した従来 の高周波グロー放電によるプラズマCVD法では、処理 面積の大面積化を進めると電極の一辺の長さが用いる高 間波の波長と同じとなり、電極面内における電界分布に 不均一が発生し均一な処理が不可能となり、小面積の場 合と同じ品質を確保できないという問題があった。特に この問題は、高品質化が可能なより高い周波数やパルス を用いた際に顕著となり、処理面積の増大化には限界が あった.

【0005】本発明は、このような従来の平行平板型の 高周波グロー放電によるプラズマCVD法の大面積化に おける問題を解決するためになされたもので、基板上の 目的とする領域のみに処理を施すことができる上、簡易 な手段で処理面積の大面積化にも十分に対応できる直流 アーク放電アラズマによる表面処理方法を提案しようと するものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明に係る直流アーク 放電プラズマによる表面処理方法は、2つの電極間に直 流電圧を印加することにより電極間に発生するアーク放 電によるプラズマを用いる方式であり、その要旨は2つ の電極間に放電用および処理用ガスを供給し直流電圧を 印加することにより該電極間に発生するアーク放電によ るプラズマを用いて表面処理する方法であって、固定さ れた基板に対して前記プラズマ発生源を移動させる方 式 または前記プラズマ発生源を固定し基板側を移動さ せる方式により表面処理することを特徴とするものであ る。また、前記プラズマ発生源を複数並設して表面処理 したり、前記プラズマ発生源または基板をプログラム制 御で移動させたり、前記基板とプラズマ発生源との相対 位置を変化させたり、あるいは複数のプラズマ発生源の うちいずれかを選択して通電したりするものである。な お、前記放電用および処理用ガスとしては、SiHa、 SiCla, Si2 Cla, CH4, C3 H8, TEG a, TiCl4, NH3, N2, BF3, O2, C F4 , C2 F6 , B2 H6 , Cu (DPM) 2 , P Ha. CaFa, CaFa, F2, NF3, Ar, He

等のガスを用いることができる。

【0007】本原明における電極構画は、中空川南とその中心軸とをそれぞれ電像とするのが好ましく。70両値径は10両以下が好ましい。この導電性の中空円筒とその中心軸との間に直流電圧を印加し、円筒内に足埋まり、電極間にアーク放電によるプラスマが発生し、処理用ガスが分解されての前半成前が円筒の側口端より、変出し、開口端と対向する基板に需要堆積、エッチング、表面空質等の作用をおよばす。また、平行平程型の直流放電では基板が極端性であると収むが維持をなないが、本の例では処理される基板に対して電板が独立しており、基板の調電場を存在しないが、本の例では処理される基板に対して電板が独立しており、基板の調電場を存在しない。

【発明の実施の形態】図1は本発明に係る直流アーク放電アラズマによる表面処理方法の基本構成を示す概略図、図2は本発明法における電極構造を例示したもの

で、(a)は陽極と陰極を対向配置させた電極を示す概 略図、(b)は陰極と円筒形の陽極とを組合せた電極を 示す概略図、(c)は(b)に示す構造の電極を複数配 置して構成した電極を示す。(d)は障極と多段の円筒 形陽極とからなる電極を示す概略図、(e)は陽極と陰 極を対向配置させた電極を多段に配置して構成した電極 を示す機略図、図3はフレキシブルポリマー基板に対す る表面処理方法の一例を示す概略図、図4はシート状の 基板トに広幅の表面処理を施す方法の一例を示す概略 図、図5は図2(c)に示す複数配置構成の電極を間隔 配置して三層の薄膜を連続して作成する方法の一例を示 す概略図、図6は基板上の任意の領域に表面処理を施す 方法の一例を示す概略図、図7(a)(b)はそれぞれ 基板上に微結晶薄膜を作成する方法を例示した概略図、 図8はフレキシブルボリマー基板上に太陽電池を形成す る方法の一例を示す概略図であり、1は電極、1-1は 陽極、1-2は陰極、2は放電用および処理用ガス、3 は基板、4は領域、Wはノズルの開口径、L₁はノズル 先端と基板との距離、L2は陰極の先端と陽極先端との 距離、3-1はフレキシブルボリマー基板、3-2はシ ート状の基板である。

【0009】図1において、陽極1-1と陰極1-2間の間隙に放電用および処理用ガス2を供給すると、基板 3の領域4に処理用ガス2性質によって決まる処理が確 される。この場合、領域4の直径はブズルの開口径W

と、ノベル先端と基板との距離し、によって決まる。また、降極の先端に陽極先端との距離しょは、領域々への デラスで照射に対し、加熱の効果を制制する際に変化させる。この距離しょを大きくすると加熱効果が抑制され、 小さくすると加熱効果が促進される。すなわち、電極電 圧として直流を用いたが、デスで調を用いると、基板 上の目的とする領域に処理を整すことができる。

【0010】次に、図2(a)は電極を横配置した例

で、陽極1-1と軽粒1-2を対向配置して構成した電 極1に高電圧を印加し、その片方の端面から陽面1-1 と降極1-2両の間線にA・fが支を消してラフェマ状態 にし、アラズマ中の反応活性な化学種をもう片方の端面 のノスルから基板3なに頭付することにより、素板3上の アラスで照射部のみの表面の質を行うことができる。

(b) は電極を解配置した例で、操称1-2と中空円筒 形の欄略1-1 に高電圧を印加し、隣極1-2と中空 門筒形の機能 1-1 との間隙は、例えば G F₄、 C₅ F₆、 C₂ F₆、 C₄ F₈、 F₂、 NF₃等を流してプラズマ状態にし、反応活性を化学種を中空円筒の出口から例えばる 1 基初 2 上に照例することにより、S 1 基初 3 上に照例することにより、S 1 本の 3 上のアラズで開閉ぶのみをエッナングすることができる。また(c) に示すように、複数の電路 1 を一列に達る。 2 た 1 を放電が入として用いることにより、列向する基数 2 上の課状拠期を 絶すことができる。さらに、

(d)のように陰極1-2と多段の中空円筒形陽極1-1 とからなる電極1を用いた場合、あるいは(e)の うに陽極1-1と陰極(1-2)を対向配置させた電 極1を多段に配置して構成した場合には、各段のバイア 不電死を制御することにより、出口から表出されるアラ ズマを制数を3とした。 新生される程度の制度を行うことができる。

【0011】図3はロールRで搬送されるフレキシブル ポリマー基板3-1に対して、図2(c)に示す構造の 電船1を削い。Aアプラズマを開始することにより、ロ ールに巻かれたフレキシブルボリマー基板3-1の表面 を所使の際にわたって達続して表面改賞することができ も。

【0012】図4はシート状の基版3-2に連続して復 限度情等の表面処理を施す方法を例示したもので、この 場合は基級3-0上方に電能1を一例に筆動とし、基版 3-2を簡記電程列と直角な方向に移動させることによ り、該基数3-2上にとぎれることなく連続して得限性 様等の表面処理を結すことができる。この場合、電低1 の電子密度を従来の平行平板型プラスマ湖より高密度プ ラズマとすることができるので、高い処理速度が得られ 。さらに、模本の高限数を用いるプラズマ版では、電 紙の一列の長さが長くなると波長の影響により別内で不 サーが生じるが、直流放電を用いる本発明ではその影響 が全くない。

【0013】図5はロールRで搬送されるフレキシブル ポリマー基板3-1の上方に多層機を収置する方法を何 ポレともので、この場合は図4に示す一列に並設した電 板1を搬送方向に所望の期隔を置いて例えば3列設置 し、それぞれの電影列に51日。/ PH3、混合気体、S けは、SiH4、PB-は、高な名な株名別いたプラズマ を発生させることにより、p型、i型、n型の三層のS i薄脚構造をとぎれることなく連続して成膜することが できる。 【0014】図のは単一電転による任意形状動域や処理 方法を例示したもので、電極1および基板3はそれぞれ 水平移動機構たよび重点を動機構により、幅方向、長さ 方向および高さ方向に移動可能となっている。したがっ て、この方式の場合は電極1および基板3の水平移動域 所により基板3よの任意の前端に表面処理を確すことが できる。また、電極1および基板3の垂直移動機構によ り表面短型の程度、すなわら溶膜であれば種態度また は顕厚を、エッチングであればエッチングレートまたは エッチング深さを制御することができる。この方法にお ける電性および基砂はプログラム制御により移動させ よ。

(0015)国7(a)(b)はそれぞれ図2(a)(b)に示す電影を用い、放電ガス日。に対して反応性 次351日。または351万。を乗入し、プラズマ中で生成された原子状日によって反応性ガスを分解し、多量の 日ラジカルの落字により300℃以下の配温で飲結點、1両鞭をシートが必応級3~21に軽高させる方法である。この方法によれば、400℃以上の基数温度を用いることにより多能高シリコン薄膜を体情させることができる。また、400℃以上の知識性を有するフレキシブルボリマー基板を用い、連続成散方式を用いることによりフレキシブルボリマー基板を用い、連続成散方式を用いることによりフレキシブルボリマー基板を用い、連続成散方式を用いることによりフレキシブルボリマー基板と用い、連続成散方式を用いることによりフレキシブルボリマー基板と用い。

【0016】また、図8に示すごとく上記フレキシブルボリマー基接ラー1上への多結晶シリコンを用いたp 電、i層、n層の連続準様に、透明電極形或過程、金属 電極形成過程、ラミネート加工工程を加えることによ り、フレキシブルボリマー基核3-1上に多結晶シリコ

ン太陽電池を高効率で形成することができる。 【0017】この他、以下に記載する処理を施すことが 可能である。

- (1) アラズマ源にガスとしてTiCl₄とN₂やNH₃を用い、アラズマ源自身および照射する対象をコンピュータ制御により、Y、X、料制御することにより、任窓形紀の対象に対してTiNコーティングを施す。
- (2)トレイに並べた多数の切削バイトに対し、ガスと してH₂ 希釈のC H₄ を用いることにより、ダイヤモン ドコーティングを連続して大量処理する。
- (3)電機を2列配列し、前列にArやHeのプラズマ 源を設け、基板表面の密着性を向上させ、後列に原料と してCu(DPM)2 等のCu含有ガス原料を用いた銅 電機形成フラズマを設けることにより、密着性の高いア リント基度を大面積、高速、連絡で形成する。
- (4)電影と中空の円筒を変互に円柱球に乗ね、中空円筒には丁尼Gaを流し、旅電円筒にはN₂を流すことにより、高密度N₂アラズマ中で生成されたN原子が丁尼Gaと反応し暴散とにGaとを形成する。また、大気圧放電が可能であるため、成長スピードが早いことが期待され、バルク成長も可能と予測される。

[0018]

【発明の効果】以上説明したごとく、本発明によれば、 2つの電極間に直流電圧を印加することにより電極間に 発生するアーク放電によるプラズマを用いたことによ り 電子密度の向上により従来の平行平板型の直流放電 方式に比べ高い処理速度が得られ、また薄膜堆積の場合 には、成膜を行う容器内の不純物が膜中に混入するスピ ードに対して成膜元素の堆積スピードが相対的に向上す るため、最終的に得られる薄膜内での不純物密度が低減 され、品質向上がはかられる。さらに、多数の円筒形電 極を連続して並べることにより、大面積化処理を容易に 行うことができるとともに、高品質の大面積成膜を確保 することができる。またこのときも、高周波を用いると 前記円筒列の長さが波長に近づくと平行平板と同様の影 要が現れるのに対し、直流を用いたことによりその影響 を回避できる。また、本発明法では大面積化と同時に基 板とノズルとの相対位置を変化させたり、ノズルを〇 N、OFF制御したりすることにより任意の領域に薄膜 堆積が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る直流アーク放電プラズマによる表面処理方法の基本構成を示す概略図である。

【図2】本発明法における電極構造を例示したもので、

(a)は陽極と除極を対向配置とせた電板を示す頻略 図、(b)は路延と円筒形の陽極とを組合せた電板を示 有瞭略図、(c)は(b)に示す構造の電板を複矩配置 して構成した電板を示す機略図、(d)は陰極と多段の 円筒形刷矩とからなる電板を示す機略図、(e)は陽極 と陰極を対向配置させた電極を多段に配置して構成した 常板を示す機略図である。

【図3】フレキシブルボリマー基板に対する表面処理方 法の一例を示す概略図である。

【図4】シート状の基板上に広幅の表面処理を施す方法 の一例を示す概略図である。

【図5】図2(c)に示す複数配置構成の電極を間隔配 置して三層の薄膜を連続して作成する方法の一例を示す 観略図である。

【図6】基板上の任意の領域に表面処理を施す方法の一 例を示す概略図である。

【図7】基板上に微結品薄膜を作成する方法を例示した もので、(a)は図2(a)に示す電極を用いた場合の 機略図、(b)は図2(b)に示す電極を用いた場合の 機略図である。

【図8】フレキシブルボリマー基板上に太陽電池を形成 する方法の一例を示す概略図である。

【図9】平行平板型の高周波グロー放電を用いたプラズ マによる従来の方法 (アラズマCVD法)を示す概略図

である。 【符号の説明】

- 1 電極
- 1-1 陽極
- 1-2 陰極
- 2 放電用および処理用ガス

- 3 基板 4 領域
- W ノズルの閉口径
- L1 ノズル先端と基板との距離
- L2 陰極の先端と陽極先端との距離
- 3-1 フレキシブルポリマー基板
- 3-2 シート状の基板

[図2]

